

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Record Nr.           | UNINA9910702342703321  |
| Autore                  | Decker S. E  |
| Titolo                  | Systematic destruction of electronic parts for aid in electronic failure analysis // S.E. Decker, T.D. Rolin, and P.D. McManus |
| Pubbl/distr/stampa      | Huntsville, Alabama : , : National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center, , 2012                  |
| Descrizione fisica      | 1 online resource (ix, 33 pages) : color illustrations   |
| Collana                 | NASA/TM ; ; 2012-217462  |
| Altri autori (Persone)  | RolinTerry<br>McManusP. D  |
| Soggetti                | Failure analysis<br>Electromechanics<br>Electric potential<br>Transistors<br>Avionics<br>Failure modes                         |
| Lingua di pubblicazione | Inglese  |
| Formato                 | Materiale a stampa   |
| Livello bibliografico   | Monografia   |
| Note generali           | Title from title screen (viewed on Dec. 26, 2012).<br>"June 2012."   |
| Nota di bibliografia    | Includes bibliographical references (page 33).   |